PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

60-033289

(43) Date of publication of application: 20.02.1985

(51)Int.Cl.

C30B 15/00 C30B 29/06

(21)Application number: 58-138968

(71)Applicant: TOSHIBA CORP

(22)Date of filing:

29.07.1983

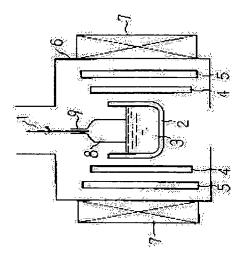
(72)Inventor: USAMI TOSHIRO

(54) PREPARATION OF SINGLE CRYSTAL OF SILICON

(57)Abstract:

PURPOSE: To prepare the titled single crystal having high oxygen concn. and small fluctuation of distribution of oxygen concn. by specifying the strength of magnetic field, rotational speed and direction of crucible and single crystal of silicon.

CONSTITUTION: Molten silicon 3 contained in a crucible 2 which is rotatable freely around an axis of rotation 1 is heated by a heater 4 and a reflection plate 5 in a chamber 6, and \geq 200 gauss magnetic field parallel to the direction of gravity is impressed to the molten silicon 3 by a magnet 7 provided to the outside of the chamber 6. Then, the crucible 2 is rotated at \geq 2rpm, and a seed crystal 9 is rotated in the same direction as the crucible 2 with \leq 5rpm as difference between the rotational speed of the seed crystal 9 and that of the crucible 2. During this operation, the single crystal 8 of silicon is pulled up. By this method, a single crystal of silicon having \geq 1.5 × 1018cm-3 oxygen concn. is obtd.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭60~33289

6)Int Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和60年(1985)2月20日

C 30 B 15/00 29/06 6542-4G 6542-4G

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

69発明の名称

シリコン単結晶の製造方法

到特 顧 昭58-138968

願 昭58(1983)7月29日 22出

72発 明者 字 佐 美 俊郎 川崎市幸区堀川町72番地 東京芝浦電気株式会社堀川町工

場内

他出 願 株式会社東芝

川崎市幸区堀川町72番地

70代 理 人 弁理士 猪 股 湆 外3名

1. 経明の名称 シリコン単結晶の製造方法

2. 停許請求の範囲

ルツボ内の溶融シリコンから種結晶を用いてシ リコン単始晶を引き上げ製造するシリコン単結晶 の製造方法において、

溶融シリコンに 200ガウス以上の磁場を印加し、 前配ルツボを2rpm以上で回転させると共に前記 シリコン単細晶をこのルツポと同一方向に回転さ せ、このルツポとシリコン単韶岳の回転数の差を 5 rpm以下としたことを特徴とするシリコン単語 晶の製造方法。

8. 発明の詳細な説明

[発明の技術分野]

本発明はCZ法によるシリコン単結晶の製造方 法に関するもので、特に酸素機度が1.5×10 18 cm-8 以上のシリコン単語品を製造するのに使用される

ものである。

【発明の技術的背景】

近年、シリコン単結晶を用いた繁子(例えばL 81など)の微細化に伴い、結晶内の微楽濃度の 分布の制御に與して様々な要求がなされている。 特に重要なととは、第1に結晶内の酸素機底の微 小変動を抑制することであり、第2に結晶内の酸 紫波度を高く(1.5×id8 cm⁻⁸ 程度で)安定させ ることである。

上記の第1のことが要求される理由は下記の通 りである。すなわち、シリコン単拍品中の酸素は 450 C程度の熱処理によつて電気的に活性となる が、結晶中の酸素酸度に像小変動がある場合には、 その結晶を用いた案子の出気的特性は酸梁の分布 を反映して結晶中の位置により異なる。そのため、 **巣機回路の歩留りの低下をもたらす。**

この微小変動の周期は数 Am から似mにおよび。 様々な原因が考えられるが、とりわけ大きいのは シリコン融液中の対流モードのゆらぎによるもの である。そこで、従来から対流モードの変動を抑

特開昭60-33289(2)

制する目的で、結晶育成中のシリコン融液に磁場を印加して磁気粘性を高め、放素分布の不均一性を抑制している(T. Suzuki, "C Z Silicon Orystals Grown in a Transeverse Magnetic Field "BOS Abstract P90~99(1980))。

他方、前記の第2のことが要求される。型由は下記の辿りである。すなわち、能動倒越以外の部分においては、少数担体(キャリア)の労命がはいと、α緩や光などによつて励起された少数担体が非能動領域を拡散などによつて伝導し、他の能動領域に注入されて誤動作を引きおこす。そこで、少数担体の垮命を超くするために、案子製造工程中に過飽和販業を析出すると良いことが報告されている(大塚他「日経エレクトロニクス」1981年8月31日号、P188~164)。

ところが、遺飽和酸素を析出するためには、酸 深酸度を菓子製造工程の温度の固裕膜に対して充 分高い歯とする必要がある。そのため、従来は、 シリコン単結晶の引き上げにおいて結晶とルッポ が互いに逆方向に回転させ、かつ10 rpm以上の選 さて紺晶を回転させることにより、強い恐き上げ 流を作つて高酸紫癜度を選成していた。

[背景技術の問題点]

しかし、従来技術によって前記2つの投水を同時に満足させるととは困難である。なぜならば、磁場を印加して磁気粘性を高めると、対能が抑制されて石英ルツが近傍の酸素機度が局部的に高まり、酸素溶出量は減少する。他方、粘性を高めた状態で結晶の回転数を上げると、結晶と酸液との間でいわゆるステッキング現象が発生し、結晶の回転が不安定になって酸素機度の微小変跡が増大するからである。

そのため、従来は $10 \, \mathrm{rpm}$ 以下の回転数としているため、 1×10^{18} の $^{-3}$ 以下の酸素酸酸の安定した額晶を得ることができなかつた。

〔発明の目的〕

本発明は上記の従来技術の欠点を解決するため になされたもので、シリコン単結晶中の酸素濃度 が 1.5 × 10 ^{18 cm - 8} 以上で、しかも敞案濃度分布 に微小変制の小さい単結晶を製造するシリコン単

結晶の製造方法を提供することを目的とする。 【平明の概要】

上記の目的を與現するため本発明は、ルッポ内の番融シリコンから機結晶を用いてシリコン単結晶を引き上げ製造するにあたつて、溶融シリコンに200ガウス以上の磁場を印加し、ルッポを2 rpm以上で回転させると共に、シリコン単結晶をルツポと同一方向に回転させ、このルツポとシリコン単結晶の回転数の整を5 rpm以下としたことを特徴とするシリコン単結晶の製造方法を提供するものである。

(発明の奥施例)

以下、磁付図面を参照して本発明をより詳細に 説明する。

第1図は本発明(一奥施例)にはる製造方法を実現するためのシリコン単結晶の製造機能の構成図である。回転幅1を中心に回転自在な石英製のルツボ2には溶融シリコン3が入れられ、その外側にはこれらを加熱するためのヒータ4をよび反射板5が設けられている。そしてこれらはチャン

べ8の中に収容され、チャンパ6の外側には磁場を印加するための磁石でが設けられている。単結晶8の引き上げは、回転輸1を中心に回転自在な 種結晶9を用いて行なり。

なお、磁界の方法は重力方向に対して平行(この方向が対流の抑制に効果的)であり、その強さの分布は回転軸1に対して非対称でもよい。また、ルッポ2および種解晶9には、これらを回転軸1を中心に回転させるための図示しない駆動を置が 砕けられている。

次に、第2図および第3図を参照して本発明に よるシリコン単結晶の製造条件を説明する。なお、 第2図および第8図は実験の結果を示すグラフで ある。

本発明の目的を達成するためには、溶融シリコン 8 に対して 200 ガウス以上の磁場を加える必要のあるととが、下配の実験1 によつて確認された。(実験1)

持開昭60-33289(3)

差により定量化される。 なぜなら、 対流があると の改差が小さくなり、 対流が抑制されると 動度差 が大きくなるからである。 そこで、 融液装面の 面 度差の印加磁場の強さに対する 似存性を調べると、 第2図に示すようなデータが得られた。 これから 明らかなように、 200 ガウス附近において 温度差 は急酸に上昇し、磁場によつて対流の抑制される ことが確認された。

ルツボ2と単結晶8および超結晶9の回転方向が同一方向でなければならないことは、下記の実験2,8,4によつて確認された。

(実験2)

ルツボ2、単結晶8を共に10 rpm以下の低速で逆方向に回転させると、酸塩液度の微小変物は小さいが濃度そのものは低い。例えば、ルツボ2、単結晶8を共に5 rpmで逆方向に回転させ、800ガウスの磁場を印加して単結晶8を引き上げると、酸素機関の分布は第3 図の曲線 101のようになり、3 × 10¹⁷ cm⁻⁸程度以下の酸素機度しか得られない。(実験8)

単結晶 8 を 10 rpm以上の高速で逆方向に回転させ、ルツボ 2 を逆方向に回転させると、防築機能の分布は第 8 図の曲線 102のようになる。このように、一部では 2.0 × 10^{18 cm - 8} 程度の高酸素機度を得ることができるが、機度の微小変劇が大きい。(実験 4)

ルツボ2を10 rpm以上の商運で回転させ、結晶 8を逆方向に回転させると、組品育成時の触被装 面が非常に不安定になり、無転位の単結晶を得る 歩留りが低下する。また、酸聚濃度の個小変動も 大きくなる。

ルッポ2の国転は2 rpm以上とし、ルツボ2と 単語晶8の回転数の差は5 rpm以下としなければ ならないことは、下配の実験5,6,7によつて 確認された。但し、印加磁場は200ガクス以上で ある。

(突験5)

ルツボ2と単語晶8の回転数の差を5 rpm以上 にして互いに同一方向に回転させると、酸素酸度 の数小変動が大きくなる。

(與臉6)

ルッポ2を2 rpm以下で回転させると共に結晶 8 を同一方向に回転させ、回転数の避を 5 rpm以下とすると、酸素機度分布は第 2 図の曲線 108 のようになる。これから明らかなとかり、酸素濃度の微小変動は小さく抑えることができるが、酸素 設践は 5 × 10¹⁷cm⁻⁸ 程度以下にすぎず、高酸素微 能を得ることができない。

(突厥7)

ルツボ2を2 rpm以上で回転させると共に結晶8を同一方向に回転させ、回転数の差を5 rpm以下とすると、酸素機能分布は第2図の曲線104のようになる。これから明らかな辿り、酸紫機能の酸小変動を小さく抑えることができ、かつ1.5×10¹⁸cm⁻⁸以上の高酸紫濃度を安定して得ることができる。

なお、印加する磁場の方向を取力の方向に対し て平行にしてもよい。

[発明の効果]

上記の如く本発明によれば、ルツボ内の密融シ

リコンから極結晶を用いてシリコン単結晶を引き上げ製造するにあたつて、印加する破場の強さとルッポおよび結晶の回転速度および回転方向を適切に選択するようにするので、シリコン単結晶中の酸素機能が1.5×10¹⁸cm⁻⁸以上でしかも微小変動の小さい単結晶を製造するシリコン単結晶の製造方法を提供することができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実加例を実現するための接 健の群成図、第2図をよび第8図は本発明に係る 製造方法の製造条件を説明するグラフである。

2 …ルツボ、8 …溶融シリコン、4 …ヒータ、5 …反射板、6 …チャンパ、7 …磁石、8 …単結晶、9 …磁結晶。

出願人代理人 绪 股 请

